



เอกสารอ้างอิง

1. IEC publ. 71 - 1976 Insulation Co - ordination
2. Kuffel, E. and Zaengl, W.S., High Voltage Engineering Fundamentals, pp. 1 - 208 , Pergamon Press Ltd. , Oxford , 1st ed., 1984
3. IEC publ. 52 - 1960 Recommendations for voltage measurement by means of sphere gaps (one sphere earthed)
4. วรา จุห้อง , " การศึกษาออกแบบสร้างอิมพัลส์โวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทาน 300 กิโลโวลต์ " , วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต , ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524
5. วิชัย เตยวงศ์ศักดิ์ , " การศึกษาพัฒนาออกแบบสร้างอิมพัลส์โวลเตจดีไวเดอร์แบบตัวเก็บประจุ 400 กิโลโวลต์ " , วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต , ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2530.
6. K. Feser. " The current status of high voltage impulse measurement " , Haefely
7. IEEE standard 93 - 1968 " IEEE Guide for Transformer Impulse Tests " .
8. ANSI C 29.1 - 1982 " Pin Insulator " .
9. IEEE. , IEEE Standard Techniques For High Voltage Testing , 6th ed. , IEEE std. 4 - 1978.
10. Kurt Feser . " Transient Behavior of Damped Capacitive Voltage Dividers of Some Millions Volts . " Trans. IEEE PAS 93 (1974) , pp. 116 - 127.
11. เอกชัย ลีลารัมย์ " เล็ก 5.0 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้นแบบท่อน " ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. สාරวย สังข์สะอาด " วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง " จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. K. Feser." A new type of voltage divider for the measurement of high impulse and a.c. voltages " , Haefely
14. Tettex A.G. Zurich , Schering Bridge , Tettex A.G. Zurich , Switzerland .
15. Haefely , Technical paper E 142.10 , Switzerland .
16. R. Malewski and N.Hylten - Cavallius." A Low Voltage Arm For EHV Impulse Dividers. " Trans. IEEE PAS 93 (1974), pp.1794 - 1804.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก.

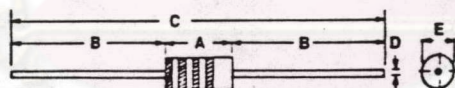
ข้อมูลทางเทคนิคของตัวความต้านทานและตัวเก็บประจุ

ก.1 ตัวความต้านทาน

ตัวความต้านทานแบบคาร์บอนที่ใช้มีค่าพิกัดต่างๆ ดังนี้

กำลัง	:	1 วัตต์
ค่าความคลาดเคลื่อน	:	$\pm 5 \%$
แรงดัน	:	500 โวลต์
อุณหภูมิข้างเคียงสูงสุด	:	150°C
น้ำหนัก	:	1.45 กรัม

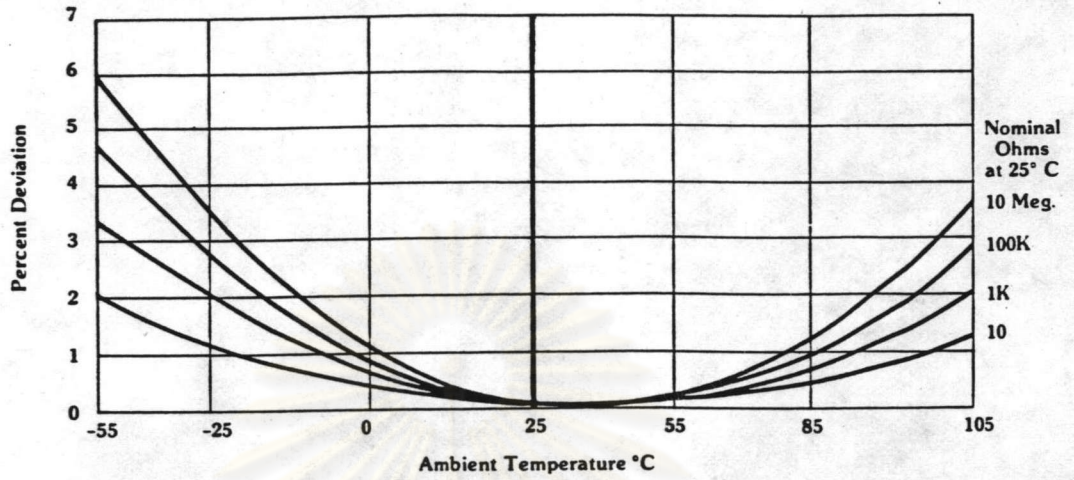
มิติและโครงสร้างของตัวความต้านทานแบบคาร์บอน แสดงดังรูป



รูปผนวก ก.1 มิติและโครงสร้างของตัวความต้านทานแบบคาร์บอน

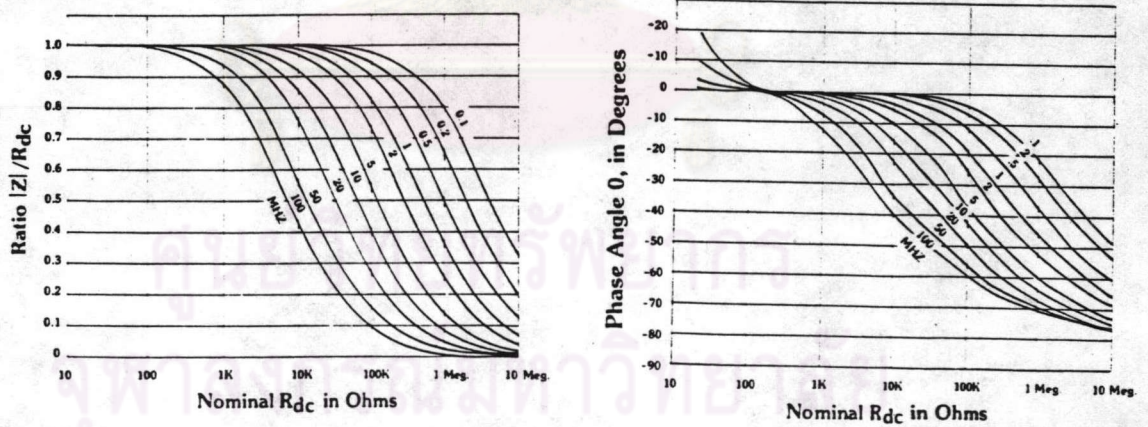
A	=	14.27 ± 0.79	มม.
B	=	38.10 ± 3.18	มม.
C	=	90.47	มม.
D	=	1.04 ± 0.05	มม.
E	=	5.72 ± 0.20	มม.

ลักษณะสมบัติทางอุณหภูมิ



รูปผนวก ก.2 ลักษณะสมบัติทางอุณหภูมิ

ลักษณะสมบัติทางความถี่




รูปผนวก ก.3 ลักษณะสมบัติทางความถี่

ก.2 ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุที่ใช้เป็นแบบโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม มีค่าชนิดต่างๆ ดังนี้

แรงดัน : 1.5 kvdc

ค่าความคลาดเคลื่อน : $\pm 5\%$



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติผู้เขียน

นาย ไผศาล จิราวัฒน์รัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2507 มีภูมิลำเนา
อยู่ที่กรุงเทพฯ สำเร็จปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา
2530 ถึง 2532

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย